EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

60195957

PUBLICATION DATE

04-10-85

APPLICATION DATE

19-03-84

APPLICATION NUMBER

: 59050939

APPLICANT : HITACHI LTD;

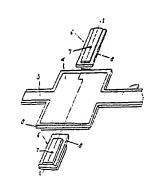
INVENTOR : NAKAZAWA HIROSHI;

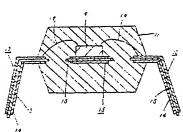
INT.CL.

H01L 23/48 H01L 23/28

TITLĖ

: LEAD FRAME





ABSTRACT: PURPOSE: To improve the contacting property between a lead frame and a resin and to enhance the sealability and the reliability by stepwisely forming the side of the lead frame, and increasing the contacting surface with the resin.

CONSTITUTION: Projections 8, 15 are formed on tabs 4, 13 of a lead frame, tab hanging lead 5 and the sides of leads 6, 14. The projection 8 is formed by a suitable method. The lead frame 12 is, for example, composed of 42-alloy. A semiconductor chip 9 is formed, for example, of silicon single crystal substrate, many circuit elements are formed in the chip by the know technique, and one circuit function is formed. A resin sealer 11 is formed, for example, of epoxy resin, and molded by a known transfer molding method.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-195957

@Int.Cl.

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)10月4日

H 01 L 23/48 23/28 7357-5F 7738-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 リードフレーム

②特 顧 昭59-50939

②出 願 昭59(1984)3月19日

太 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑩代 理 人 弁理士 高橋 明夫 外

外1名

明 細 欄

発明の名称 リードフレーム

特許請求の範囲

- 1. 偶面に突出部を設けて成ることを特徴とする リードフレーム。
- 2. 前記リードフレームがプラスチックモールド 用リードフレームである、特許請求の範囲第1項 記載のリードフレーム。

発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明はリードフレームに関し、特に、モール ドレッンとの密着性を良くし、封止性のよい徴脂 封止型半導体装置を得ることができるリードフレ ームに関する。

〔背景技術〕

リードフレームの構造の一例としては第1図に示すこときものが周知である(工業調査会刊「IC 化実装技術」P137~P150など)。第1図に て、1は半導体チェブをマウントするタブ、2は このタブを吊っているタブ吊りリード、3は半導 体チップの内部配線をコネクタワイヤにより外部 に引出するリードである。このリード側の電極及 び半導体チップ側の電極をコネクタワイヤを用い て、周知の超音波ポンディング法などによりポン ディングして電気的接続を行った後に、樹脂(レ ジン)を周知のトランスファーモールド法などに より半導体チップやポンディング部上にモールド し、リード3を切断成形するなどして樹脂對止型 の半導体装置を得ることができる。

ところで、かかる樹脂対止型半導体装置にあっては、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、封止性(耐湿性)を向上させ、信頼度を向上させることが必要であり、近時は半導体チップの大形化に伴ない、封止巾が増々狭くなっており、これら事項の重要性も増大している。

従来のこのような樹脂對止型の半導体装置に使用されるリードフレームにあっては、その側面がフラットに構成されており、リードフレームとレジンとの密着性が不足し、對止性、信頼度の向上という面で問題があることがわかった。

〔発明の目的〕

本発明はリードフレームとレジンとの密着(接触)面積を増大させて、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、対止性を向上し、信頼度の高い樹脂封止型半導体装置を得ることができるリードフレームを提供することを目的としたものである。

本発明の前配ならびにそのほかの目的と新規な 特徴は、本明細書の配述および忝付図面からあき らかになるであろう。

[発明の概要]

本風において開示される発明のうち代表的なも のの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりであ る。

すなわち、本発明ではリードフレームの側面に 段付けを行い、レジンとの接触面を増大させ、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、リードフレーム表面積増大によるリークパスの伸及 をはかって外部からの優気等の浸透性異物の侵入 の半導体チップへの到達時間を長くして、封止性 を向上させ、製品寿命を延命し、信頼性を向上させることに成功した。

〔 奥施例〕

次に、本発明を実施例に基づき説明する。 第2図は本発明リードフレームの摂部斜視図、 第3図は第2図I-I級断面図を示す。

これら図において、4 位半導体チップを搭載するためのタブ、5 はタブ吊りリード、6 はリード、7 は関脂モールドに必要な関節穴である。本発明リードラルとであっては、これら図に例示するように、タブ4、タブ吊りリード5、及びリード6 関面に失失出部8 を設けて成る。この突面がフード6 関面に失出部8を設けて成る。この突面がフード6 関面に失出部8 を設けて成る。より関値がフラットに形成されたリードス投域により関係である。2 種を上下からブレス投域により押圧してもよいが変出するにより形成である。2 ではより、その他適宜の方法が採用できる。

第4図は本発明リードフレームを使用して成る

樹脂封止型半導体を置の断面図を示し、第4図にて、9は半導体チップ、10はコネクタワイヤ、11は樹脂封止体、12はリードフレームで半導体チップ9を搭載しているタブ13、及び半導体チップ9の内部配級をコネクタワイヤ10を用いて外部に引出するリード14にはそれぞれ突出部15が設けられている。

本発明リードフレームは、例えば42アロイ合金により構成される。半導体チップ9は、例えばシリコン単結晶基板より成り、周知の技術によって、このチップ内には多数の回路累子が形成され、1つの回路機能を与えている。回路案子は例えば絶縁ゲート型電界効果トランジスタ(MOSトランジスタ)から成り、これらの回路業子によって、例えば論理回路およびメモリの回路機能が形成されている。コネクタワイヤ10は、例えばアルミニウム(A4)細級により構成される。

樹脂封止体11は、例えばエポキシ樹脂により 構成され、周知のトランスファーモールド法など により形成される。次に、第5図は本発明の他の 実施例を示し、第2図に示すリードフレームのリード6の上面に、さらに、適宜の間隔で横方向に 複数の線条の溝部16を設けて成る実施例を示す。 近時、第4図に示すような樹脂封止型半導体装置 において、半導体チップ9が大形化し、リード14 の樹脂封止体11に埋込まれる長さが次第に短短 なってきている。そうすると、リード14を折曲 げて第4図に示すような折曲げリードとする場合、 折曲げ時にリードがゆるみ、リードがレジンから スリップし、リードが樹脂封止体外部によけいに 引っぱり出されることになる。かかる溝部16を 設けることにより、より一層、リードフレームと レジンとの密着性を向上し得る。

〔効 果〕

- (1) リードフレームの切断面に段付けを行ない、 関面に突出部を形成するようにしたので、その分 リードフレームとレジンとの密着面積が増大し、 リードフレームとレジンの密着性の向上が図られ る。
- (2) 密着面段の増大により、レジン量が増大し、

特開昭60-195957(3)

かつ、側面がフラットである場合に比較して、段が形成されているのでリークバスが長くなり、その結果外部からの半導体装置内部への浸透性異物の侵入が遅くなり對止性(對優性)が向上する。(3) リードフレームとレジンとの密着性, 封止性の向上により製品寿命をでかし、樹脂封止型半るの信頼性を著しく同上できる。(4) 半導体チップが大ている部分が増々短いいるいとは、リードフレームに段付けを行い、リードフレームとレジンとの密着性の関上の図りに、リードフレームとし、半導体装置の信頼性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、

(5) リードフレームの傾面に突出部を設けることに加えて、第5回に示すように、リードの上面に 講部を形成することにより、より一層リードフレームとレジンとの密着性が向上させることができ、 さらにリード折曲げ成形に疑し、リードがゆるん だり、樹脂對止体の外部に突出したりすることを 防止できる。 以上本発明者によってなされた発明を実施例にもとづき具体的に説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、その要旨は途説しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。

例えば、前記実施例では、リードフレーム側面 全体に突出部を設けた例を示したが、一部に突出 部を設けても差支えない。又前配実施例では講部 をリード上面のみに設けた例を示したが、リード の上下面あるいは下面のみに設けてもよい。 〔利用分野〕

本発明はデュアルインライン(DIL)タイプのパッケージの他、フラットパックタイプのパッケージなど他の樹脂對止型半導体装置にも適用することができ、樹脂對止型半導体装置全般に適用できる。 又電子部品のパッケージ技術にも適用できる。 図面の簡単な説明

第1図はリードフレームの従来例を示す平面図、 第2図は本発明リードフレームの要部斜視図、 第3図は第2図IーI線断面図、

第4図は本発明リードフレームを使用して成る 樹脂封止型半導体装置の断面図、

第5図は本発明の他の実施例を示すリードフレ ームの平面図である。

1 … タブ、2 … タブ吊りリード、3 … リード、4 … タブ、5 … タブ吊りリード、6 … リード、7 … 樹脂穴、8 … 突出部、9 … 半導体チップ、10 … コネクタワイヤ、11 … 樹脂對止体、12 … リードフレーム、13 … タブ、14 … リード、15 … 突出部、16 … 溝部。

代理人 弁理士 高 橋 明 夫



